

**±15kV ESD保護付、低電圧
CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ**

MAX4558/MAX4559/MAX4560

概要

MAX4558/MAX4559/MAX4560は、8:1マルチプレクサ(MAX4558)、デュアル4:1マルチプレクサ(MAX4559)及びトリプル単極双投(SPDT)スイッチ(MAX4560)構成の低電圧CMOSアナログICです。各スイッチは、±15kVの静電放電(ESD)ショックにラッピングアップや障害なく耐えるように保護されています。

これらのCMOSデバイスは、±2V～±6Vデュアル電源又は+2V～+12V単一電源で連続動作できます。各スイッチは、レイルトゥレイル®アナログ信号に対応しています。オフリーケ電流は+25nAで僅か1nA、+85nAで10nA(max)です。

+5V単一電源又は±5Vデュアル電源を使用している場合、デジタル入力のロジックスレッショルドは+0.8V～+2.4Vとなり、TTL/CMOSロジックコンパチビリティが保証されます。

アプリケーション

バッテリ駆動機器

オーディオ及びビデオ信号分配

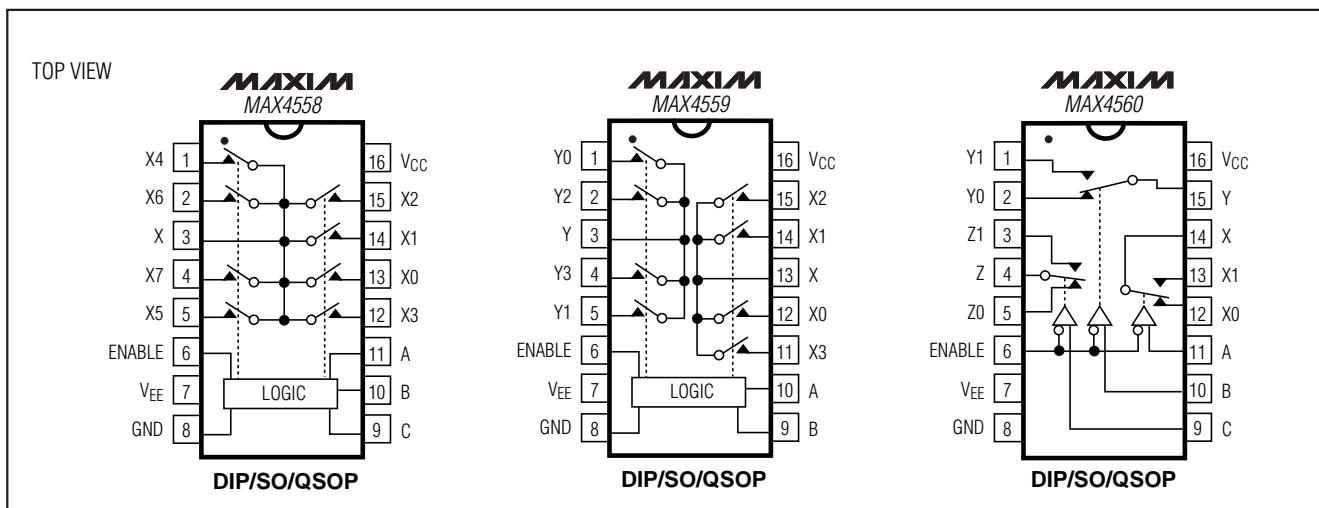
低電圧データ収集機器

通信回路

高ESD環境

レイルトゥレイルは日本モトローラの登録商標です。

ピン配置/ファンクションダイアグラム



$\pm 15\text{kV}$ ESD保護付、低電圧 CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Voltages referenced to V_{EE})

V _{CC}	-0.3V to +13V
Voltage into Any Terminal (Note 1) (V _{EE} - 0.3V) to (V _{CC} + 0.3V)	
Continuous Current into Any Terminal	$\pm 10\text{mA}$
Peak Current, X, Y, Z, X _— , Y _— , Z _— (pulsed at 1ms, 10% duty cycle)	$\pm 30\text{mA}$
ESD per Method IEC 1000-4-2 (X, Y, Z, X _— , Y _— , Z _—)	
Air-Gap Discharge	$\pm 12\text{kV}$
Contact Discharge	$\pm 8\text{kV}$
ESD per Method 3015.7	
V _{CC} , V _{EE} , A, B, C, ENABLE, GND	$\pm 2.5\text{kV}$
X, Y, Z, X _— , Y _— , Z _—	$\pm 15\text{kV}$

Note 1: Signals on any terminal exceeding V_{CC} or V_{EE} are clamped by internal diodes. Limit forward diode current to maximum current rating.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual $\pm 5\text{V}$ Supplies

(V_{CC} = +4.5V to +5.5V, V_{EE} = -4.5V to -5.5V, V_H = +2.4V, V_L = +0.8V, T_A = T_{MIN} to T_{MAX}, unless otherwise noted. Typical values are at T_A = +25°C.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	T _A	MIN	TYP	MAX	(Note 2)	UNITS
ANALOG SWITCH								
Analog Signal Range	V _{X_—} , V _{Y_—} , V _{Z_—} , V _X , V _Y , V _Z		C, E	V-		V+		V
On-Resistance	R _{ON}	V _{CC} = 4.5V; V _{EE} = -4.5V; I _X , I _Y , I _Z = 1mA; V _{X_—} , V _{Y_—} , V _{Z_—} = $\pm 3\text{V}$	+25°C	110	160			Ω
			C, E		180			
On-Resistance Match Between Channels (Note 3)	ΔR_{ON}	V _{CC} = 4.5V; V _{EE} = -4.5V; I _X , I _Y , I _Z = 1mA; V _{X_—} , V _{Y_—} , V _{Z_—} = $\pm 3\text{V}$	+25°C	2	6			Ω
			C, E		8			
On-Resistance Flatness (Note 4)	R _{FLAT(ON)}	V _{CC} = 4.5V; V _{EE} = -4.5V; I _X , I _Y , I _Z = 1mA; V _{X_—} , V _{Y_—} , V _{Z_—} = -3V, 0V, 3V	+25°C	3	8			Ω
			C, E		10			
X _— , Y _— , Z _— Off-Leakage Current (Note 5)	I _{X(OFF)} , I _{Y(OFF)} , I _{Z(OFF)}	V _{CC} = 5.5V; V _{EE} = -5.5V; V _{X_—} , V _{Y_—} , V _{Z_—} = 4.5V, -4.5V; V _X , V _Y , V _Z = -4.5V, 4.5V	+25°C	-1	0.002	1		nA
			C, E	-10		10		
X, Y, Z Off-Leakage Current (Note 5)	I _{X(OFF)} , I _{Y(OFF)} , I _{Z(OFF)}	V _{CC} = 5.5V; V _{EE} = -5.5V; V _{X_—} , V _{Y_—} , V _{Z_—} = 4.5V, -4.5V; V _X , V _Y , V _Z = -4.5V, 4.5V	MAX4558	+25°C	-2	0.002	2	nA
			C, E	-20		20		
			MAX4559 MAX4560	+25°C	-1	0.002	1	
			C, E	-10	0.002	10		
X, Y, Z On-Leakage Current (Note 5)	I _{X(ON)} , I _{Y(ON)} , I _{Z(ON)}	V _{CC} = 5.5V; V _{EE} = -5.5V; V _{X_—} , V _{Y_—} , V _{Z_—} = 4.5V, 4.5V; V _X , V _Y , V _Z = 4.5V, -4.5V	MAX4558	+25°C	-2	0.002	2	nA
			C, E	-20		20		
			MAX4559 MAX4560	+25°C	-1	0.002	1	
			C, E	-10	0.002	10		

**$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧
CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ**

MAX4558/MAX4559/MAX4560

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual $\pm 5V$ Supplies (continued)

($V_{CC} = +4.5V$ to $+5.5V$, $V_{EE} = -4.5V$ to $-5.5V$, $V_H = +2.4V$, $V_L = +0.8V$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	TA	MIN	TYP	MAX	UNITS
DIGITAL I/O							
Input Logic High	$V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN}$		C, E	2.4			V
Input Logic Low	$V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN}$		C, E			0.8	V
Input Current Logic High or Low	$V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN}$	$V_A, V_B, V_C, V_{EN} = V_{CC}$ or 0	C, E	-1		1	μA
POWER SUPPLY							
Power-Supply Range		V_{CC}, V_{EE}	C, E	± 2	± 6		V
Supply Current, V_{CC} or V_{EE}	I_{CC}	$V_{CC} = 5.5V; V_{EE} = -5.5V;$ $V_A, V_B, V_C, V_{EN} = 0$ or V_{CC}	$+25^\circ C$ C, E	-1 -10	1 10		μA
SWITCH DYNAMIC CHARACTERISTICS							
Turn-On Time	t_{ON}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 3V; R_L = 300\Omega; C_L = 35pF;$ Figure 1	$+25^\circ C$ C, E	90 175	150		ns
Turn-Off Time	t_{OFF}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 3V; R_L = 300\Omega; C_L = 35pF;$ Figure 1	$+25^\circ C$ C, E	55 150	120		ns
Address Transition Time	t_{TRANS}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 3V; R_L = 300\Omega; C_L = 35pF;$ Figure 1	$+25^\circ C$ C, E	90 175	150		ns
Break-Before-Make Delay	t_{OPEN}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 3V; R_L = 300\Omega; C_L = 35pF;$ Figure 2	$+25^\circ C$	4	15		ns
Charge Injection	Q	$V_X, V_Y, V_Z = 0; R_S = 0; C_L = 1nF;$ Figure 3	$+25^\circ C$		2.4		pC
$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_}$ Off-Capacitance	$C_{X_}(OFF),$ $C_{Y_}(OFF),$ $C_{Z_}(OFF)$	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 0; f = 1MHz;$ Figure 5	$+25^\circ C$		2.5		pF
V_X, V_Y, V_Z Off-Capacitance	$C_X(OFF),$ $C_Y(OFF),$ $C_Z(OFF)$	$V_X, V_Y, V_Z = GND; f = 1MHz;$ Figure 5	MAX4558 MAX4559 MAX4560 $+25^\circ C$		10 6 4		pF
Switch On-Capacitance	C_{ON}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = GND;$ $f = 1MHz;$ Figure 5	MAX4558 MAX4559 MAX4560 $+25^\circ C$		15 11 9		pF

**$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧
CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual $\pm 5V$ Supplies (continued)

($V_{CC} = +4.5V$ to $+5.5V$, $V_{EE} = -4.5V$ to $-5.5V$, $V_{H} = +2.4V$, $V_{L} = +0.8V$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}\text{C}$.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	TA	MIN	TYP	MAX	UNITS
Off-Isolation	V_{ISO}	$C_L = 15\text{pF}$; $R_L = 50\Omega$; $f = 100\text{kHz}$; $V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 1\text{VRMS}$; Figure 4	+25°C	-96			dB
Channel-to-Channel Crosstalk	V_{CT}	$C_L = 15\text{pF}$; $R_L = 50\Omega$; $f = 100\text{kHz}$; $V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 1\text{VRMS}$; Figure 4	+25°C	-93			dB
Total Harmonic Distortion	THD	$R_L = 600\Omega$; $V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 5\text{Vp-p}$; $f = 20\text{Hz}$ to 20kHz	+25°C	0.02			%
ESD SCR Positive Holding Current	I_{H+}		+25°C	110			mA
			+85°C	70			
ESD SCR Negative Holding Current	I_{H-}		+25°C	95			mA
			+85°C	65			

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single $+5V$ Supply

($V_{CC} = +4.5V$ to $+5.5V$, $V_{EE} = 0$, $V_{H} = +2.4V$, $V_{L} = +0.8V$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}\text{C}$.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	TA	MIN	TYP	MAX	UNITS
ANALOG SWITCH							
Analog Signal Range	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_}, V_X, V_Y, V_Z$		C, E	0		$V+$	V
On-Resistance	R_{ON}	$V_{CC} = 4.5V$; $I_X, I_Y, I_Z = 1\text{mA}$; $V_X, V_Y, V_Z = 3V$	+25°C	150	220		Ω
			C, E		350		
On-Resistance Match Between Channels (Note 3, 6)	ΔR_{ON}	$V_{CC} = 4.5V$; $I_X, I_Y, I_Z = 1\text{mA}$; $V_X, V_Y, V_Z = 3V$	+25°C	3	10		Ω
			C, E		12		
X _— , Y _— , Z _— Off-Leakage Current (Note 6)	$I_{X(OFF)}, I_{Y(OFF)}, I_{Z(OFF)}$	$V_{CC} = 5.5V$; $V_X, V_Y, V_Z = 1V, 4.5V$, $V_X, V_Y, V_Z = 4.5V, 1V$	+25°C	-1	0.002	1	nA
			C, E	-10		10	
X, Y, Z Off-Leakage Current (Note 6)	$I_{X(OFF)}, I_{Y(OFF)}, I_{Z(OFF)}$	$V_{CC} = 5.5V$; $V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 1V, 4.5V$; $V_X, V_Y, V_Z = 4.5V, 1V$	MAX4558	+25°C	-2	0.002	2
			C, E	-20		20	nA
			MAX4559	+25°C	-1	0.002	1
			MAX4560	C, E	-10		10
X, Y, Z On-Leakage Current (Note 6)	$I_{X(ON)}, I_{Y(ON)}, I_{Z(ON)}$	$V_{CC} = 5.5V$; $V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 1V, 4.5V$; $V_X, V_Y, V_Z = 1V, 4.5V$	MAX4558	+25°C	-2	0.002	2
			C, E	-20		20	nA
			MAX4559	+25°C	-1	0.002	1
			MAX4560	C, E	-10	0.002	10

**$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧
CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single +5V Supply (continued)

($V_{CC} = +4.5V$ to $+5.5V$, $V_{EE} = 0$, $V_{H} = +2.4V$, $V_{L} = +0.8V$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	T_A	MIN	TYP	MAX	UNITS
DIGITAL I/O							
Input Logic High	$V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN}$		C, E	2.4			V
Input Logic Low	$V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN}$		C, E		0.8		V
Input Current Logic High or Low	$V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN}$	$V_A, V_B, V_C, V_{EN} = V_{CC}$ or 0	C, E	-1	1		μA
SWITCH DYNAMIC CHARACTERISTICS (Note 6)							
Turn-On Time	t_{ON}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 3V$; $R_L = 300\Omega$; $C_L = 35pF$; Figure 1	+25°C	110	250		ns
			C, E		300		
Turn-Off Time	t_{OFF}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 3V$; $R_L = 300\Omega$; $C_L = 35pF$; Figure 1	+25°C	50	150		ns
			C, E		200		
Address Transition Time	t_{TRANS}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 3V$; $R_L = 300\Omega$; $C_L = 35pF$; Figure 1	+25°C	110	250		ns
			C, E		300		
Break-Before-Make Delay	t_{OPEN}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 3V$; $R_L = 300\Omega$; $C_L = 35pF$; Figure 3	C, E	10			ns
Charge Injection	Q	$V_X, V_Y, V_Z = 2.5V$; $R_S = 0$; $C_L = 1nF$; Figure 3	+25°C		1		pC
POWER SUPPLY							
V _{CC} Supply Current	I _{CC}	$V_{CC} = 5.5V$; $V_{AH}, V_{BH}, V_{CH}, V_{EN} = 0$ or V_{CC}	+25°C	-1	1		μA
			C, E	-10	10		
Power-Supply Range		V_{CC}, V_{EE}	C, E	+2	+12		V

MAX4558/MAX4559/MAX4560

**$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧
CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single +3V Supply

($V_{CC} = +2.7V$ to $+3.6V$, $V_H = +2.0V$, $V_L = +0.8V$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	TA	MIN	TYP	MAX	UNITS
ANALOG SWITCH							
On-Resistance	RON	$V_{CC} = 2.7V$; $I_X, I_Y, I_Z = 0.1mA$; $V_X, V_Y, V_Z = 1.5V$	+25°C	220	400	Ω	
			C, E		450		
DIGITAL I/O							
Input Logic High	$V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN}$		C, E	1.5			V
Input Logic Low	$V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN}$		C, E		0.5		V
Input Current Logic High or Low	$V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN}$	$V_A, V_B, V_C, V_{EN} = V_{CC}$ or 0	C, E	-1	1		μA
SWITCH DYNAMIC CHARACTERISTICS (Note 6)							
Turn-On Time	t _{ON}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 1.5V$; $R_L = 1k\Omega$; $C_L = 35pF$; Figure 1	+25°C	180	350	ns	
			C, E		400		
Turn-Off Time	t _{OFF}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 1.5V$; $R_L = 1k\Omega$; $C_L = 35pF$; Figure 1	+25°C	90	250	ns	
			C, E		300		
Address Transition Time	t _{TRANS}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 1.5V$; $R_L = 1k\Omega$; $C_L = 35pF$; Figure 1	+25°C	180	350	ns	
			C, E		400		
Break-Before-Make Delay	t _{OPEN}	$V_{X_}, V_{Y_}, V_{Z_} = 1.5V$; $R_L = 1k\Omega$; $C_L = 35pF$; Figure 2	C, E	1.5			ns
Charge Injection	Q	$V_X, V_Y, V_Z = 1.5V$; $R_S = 0$; $C_L = 1nF$; Figure 3	+25°C		0.5		pC
POWER SUPPLY							
V _{CC} Supply Current	I _{CC}	$V_{CC} = 3.6V$; $V_{A_}, V_{B_}, V_{C_}, V_{EN} = 0$ or V_{CC}	+25°C	1	0.5	1	μA
			C, E	-10		10	

Note 2: The algebraic convention is used in this data sheet; the most negative value is shown in the minimum column.

Note 3: $\Delta R_{ON} = R_{ON(MAX)} - R_{ON(MIN)}$.

Note 4: Flatness is defined as the difference between the maximum and minimum value of on-resistance as measured over the specified analog signal ranges; i.e., $V_{ON} = 3V$ to 0 and 0 to -3V.

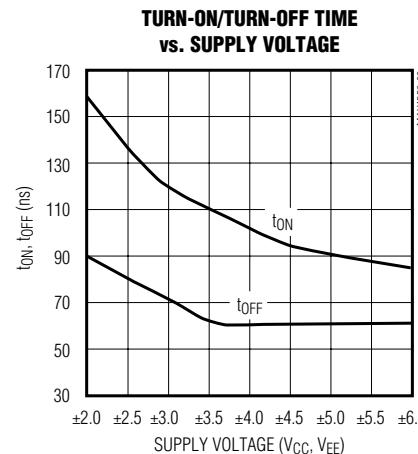
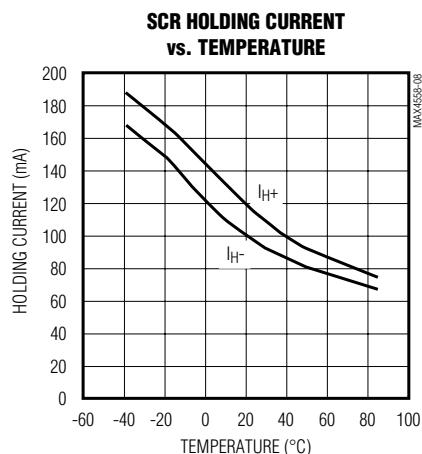
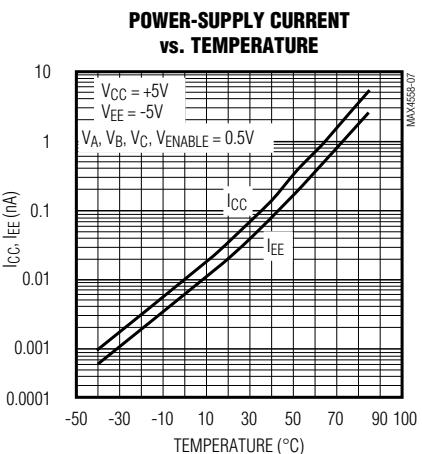
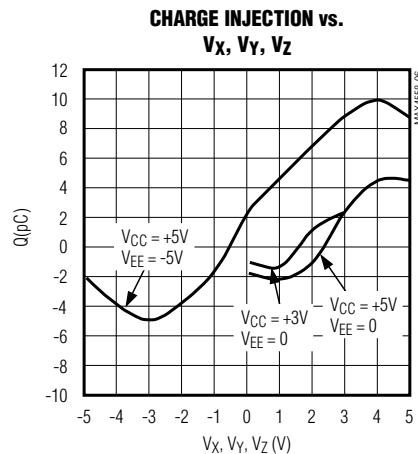
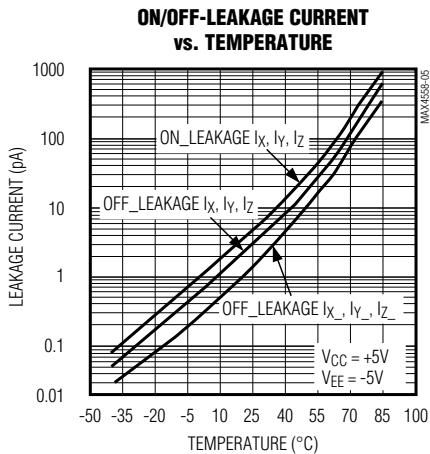
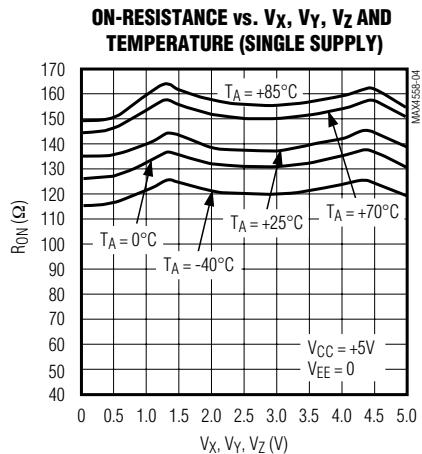
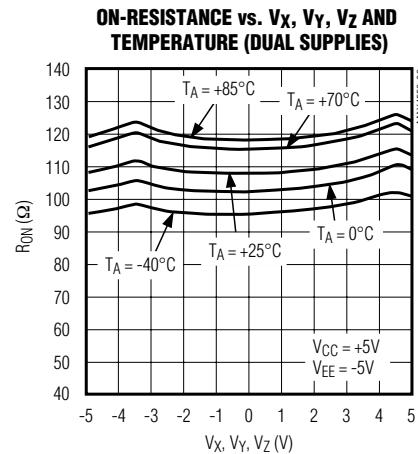
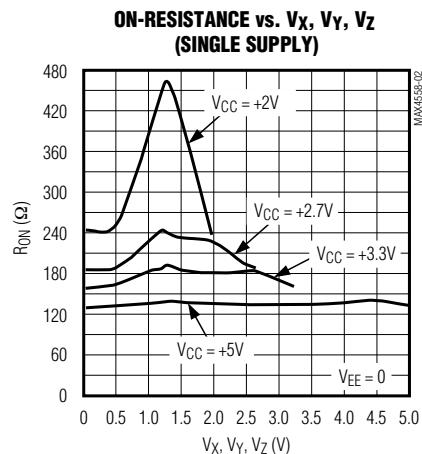
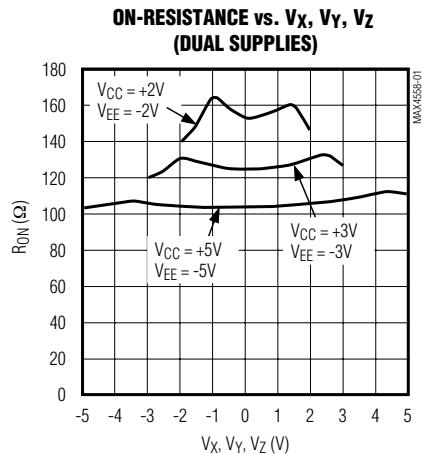
Note 5: Leakage parameters are 100% tested at the maximum-rated hot operating temperature and are guaranteed by correlation at $T_A = +25^\circ C$.

Note 6: Guaranteed by design, not production tested.

$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧 CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ

標準動作特性

($V_{CC} = +5V$, $V_{EE} = -5V$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.)

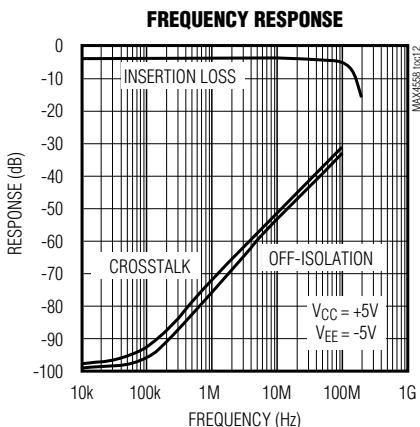
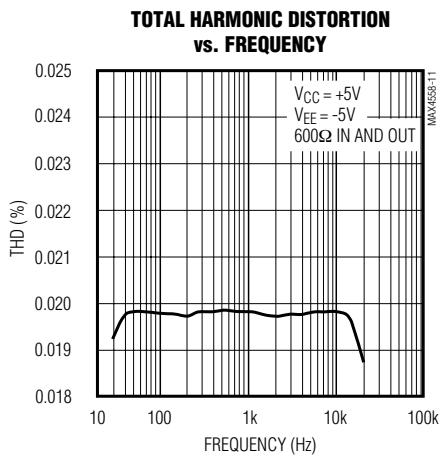
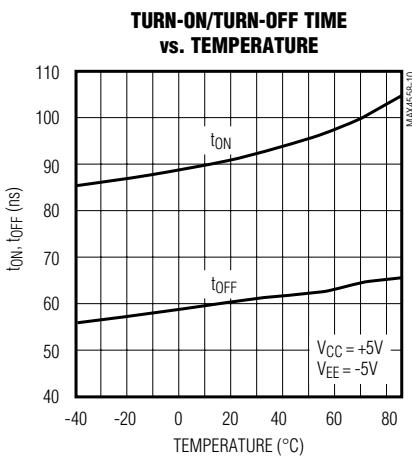


$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧 CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ

MAX4558/MAX4559/MAX4560

標準動作特性(続き)

($V_{CC} = +5V$, $V_{EE} = -5V$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.)



端子説明

端子			名称	機能
MAX4558	MAX4559	MAX4560		
1, 2, 4, 5, 12-15	—	—	X0-X7	アナログスイッチ入力0~7
3	—	—	X	アナログスイッチ出力
—	11, 12, 14, 15	—	X0, X1, X2, X3	アナログスイッチX入力0~3
—	13	14	X	アナログスイッチX出力
—	—	13	X1	アナログスイッチXノーマリオープン入力
—	—	12	X0	アナログスイッチXノーマリクローズ入力
—	—	1	Y1	アナログスイッチCノーマリオープン入力
—	—	2	Y0	アナログスイッチCノーマリクローズ入力
6	6	6	ENABLE	デジタルインプル入力。GNDに接続するとデバイスがインプルされます。ハイに駆動すると全てのスイッチがオフに設定されます。
7	7	7	V _{EE}	負アナログ電源電圧入力。GNDに接続すると单一電源動作になります。
8	8	8	GND	グランド
11	10	11	A	デジタルアドレスA入力
10	9	10	B	デジタルアドレスB入力
9	—	9	C	デジタルアドレスC入力
—	1, 2, 4, 5	—	Y0, Y1, Y2, Y3	アナログスイッチY入力0~3
—	3	15	Y	アナログスイッチY出力
—	—	5	Z0	アナログスイッチZノーマリクローズ入力
—	—	3	Z1	アナログスイッチZノーマリオープン入力
—	—	4	Z	アナログスイッチZ出力
16	16	16	V _{CC}	正アナログ及びデジタル電源電圧入力

$\pm 15kV$ ESD保護付、低電圧 CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ

MAX4558/MAX4559/MAX4560

詳細

MAX4558/MAX4559/MAX4560のX、Y、Z出力ピン及びX_、Y_、Z_入力ピンは、ESD保護が施されています。これらのICは、保護付のピンとGNDの間に双方向シリコン制御整流器(SCR)を内蔵しています。SCRは通常オフで、スイッチの性能への影響は無視できます。ESD衝撃があると、保護付ピンの電圧が電源電圧を超えるため(Beyond-the-Rails™)、対応するSCRが数ナノ秒でターンオンします。これによりサージ電流が安全にグランドにバイパスされます。この保護方法は、電源にダイオードクランプを付けるよりも優れています。電源が低ESRコンデンサを通じて慎重にデカップリングされていない限り、ダイオードクランプを流れるESD電流が大きなスパイクを電源に生じ、同じ電源に駆動されている他のチップを損傷したり信頼性を低下させる恐れがあります。

これらのデバイスはESD保護付ピンにSCRが接続されているだけでなく、電源に接続された内部ダイオードを提供します。ESD衝撃時に、これらのダイオードに直列に接続された抵抗が電源に流れ込む電流を制限します。これらのダイオードは、不適切な電源シーケンスに起因する過電圧からX、Y、Z及びX_、Y_、Z_ピンを保護します。

ESD衝撃のためにSCRがターンオンすると、流れる電流が「保持電流」よりも低く低下するまでオン状態に留まります。保持電流は室温において正方向(ピンに流れ込む電流)で110mA(typ)、負方向で95mAです(「標準動作特性」の「SCR保持電流対温度」を参照してください)。システム設計時に、X、Y、Z及びX_、Y_、Z_ピンに接続されているソースが保持電流以下に電流制限され

るようにしてください。これによりESDイベントの後でSCRがターンオフして通常動作が再開されることが保証されます。

保持電流は、温度によって大幅に変動することに注意してください。最悪条件の+85 °Cにおいては、正方向で70mA(typ)、負方向で65mA(typ)まで減少します。全ての条件においてSCRがターンオフすることを保証するには、これらのピンに接続されているソースの電流をこれらの標準値の半分以下に制限してください。SCRがラッチされている時、両端電圧はピン電流の極性に依存しますが、約 $\pm 3V$ です。電源電圧は保持電流にほとんど影響しません。ESDイベントのために1つ以上のSCRがターンオンすると、デバイス内の全てのスイッチがターンオフして、スイッチを流れる電流がラッチアップを維持するのを防ぎます。

ほとんどのESD電流はSCRを通じてGNDに流れますが、多少は電源にも流れます。このため、電源ピンを100nFコンデンサでグランドプレーンにバイパスすることが推奨されます。

アプリケーション情報

ESD保護

MAX4558/MAX4559/MAX4560の保護は、下記の条件で試験されています。

- 1) ヒューマンモデル使用による $\pm 15kV$
- 2) IEC 1000-4-2(旧IEC 801-2)で規定されている接触放電法使用による $\pm 8kV$
- 3) IEC 1000-4-2(旧IEC 801-2)で規定されているエアギャップ放電法使用による $\pm 12kV$

Beyond-the-Railsはマキシム社の商標です。

表1. 真理値表/スイッチプログラミング

ENABLE INPUT	SELECT INPUTS			ON SWITCHES		
	C*	B	A	MAX4558	MAX4559	MAX4560
H	X	X	X	All switches open	All switches open	All switches open
L	L	L	L	X-X0	X-X0, Y-Y0	X-X0, Y-Y0, Z-Z0
L	L	L	H	X-X1	X-X1, Y-Y1	X-X1, Y-Y0, Z-Z0
L	L	H	L	X-X2	X-X2, Y-Y2	X-X0, Y-Y1, Z-Z0
L	L	H	H	X-X3	X-X3, Y-Y3	X-X1, Y-Y1, Z-Z0
L	H	L	L	X-X4	X-X0, Y-Y0	X-X0, Y-Y0, Z-Z1
L	H	L	H	X-X5	X-X1, Y-Y1	X-X1, Y-Y0, Z-Z1
L	H	H	L	X-X6	X-X2, Y-Y2	X-X0, Y-Y1, Z-Z1
L	H	H	H	X-X7	X-X3, Y-Y3	X-X1, Y-Y1, Z-Z1

X =任意 * MAX4559にはC入力端子はありません。

注記：入力ピンと出力ピンは同等で交換可能です。どちらのピンも入力又は出力ピンとして使用できます。信号は双方向で同等に扱うことができます。

±15kV ESD保護付、低電圧 CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ

ESD試験の条件

ESD性能は様々な条件に依存します。試験のセットアップ、試験の方法論及び試験結果を記載した信頼性報告書については、マキシム社にお問い合わせください。

ヒューマンモデル

図6にヒューマンモデルを示します。図7は、低インピーダンスの負荷に放電した場合にヒューマンモデルが生成する電流波形を示しています。このモデルは、測定の対象となるESD電圧まで充電された100pFのコンデンサによって構成されています。このコンデンサが1.5kΩの抵抗を通して試験素子に放電されます。

電源の考慮

MAX4558/MAX4559/MAX4560は標準的なCMOSアナログスイッチの構造をしており、 V_{CC} 、 V_{EE} 及びGNDの3つの電源ピンを備えています。 V_{CC} 及び V_{EE} によって内部CMOSスイッチを駆動し、スイッチのアナログ電圧リミットを設定します。各アナログと V_{CC} 及び V_{EE} の間には、逆ESD保護ダイオードが内部接続されています。アナログ信号が V_{CC} 又は V_{EE} を超えると、これらのダイオードの1つが通電状態になります。通常動作中は、これらの逆バイアスESDダイオードのリーク電流が、 V_{CC} 又は V_{EE} から流れる唯一の電流となります。

1つの信号ピンに接続されているESDダイオードは互いに同等であるため、バランスがとれていますが、逆バイアスは互いに異なっています。各々が V_{CC} 又は V_{EE} のいずれかとアナログ信号によってバイアスされています。つまり、信号が異なればリーク電流も異なることになります。この信号経路から V_{CC} と V_{EE} ピンへの2つのダイオードのリーク電流の差がアナログ信号経路のリーク電流となります。アナログリーク電流は全て電源

端子に流れ込み、他のスイッチ端子には流れません。このため、1つのスイッチの両側のリーク電流の極性は同じであることもあれば、反対であることもあります。

V_{CC} とGNDが内部ロジック及びロジックレベル変換器を駆動し、入力のロジックスレッショルドを設定します。ロジックレベル変換器は、ロジックレベルを V_{CC} と V_{EE} にスイッチングされた信号に変換し、アナログスイッチのゲートを駆動します。この駆動信号がGNDとアナログ電源の間の唯一の接続となっています。 V_{CC} と V_{EE} はESD保護ダイオードを通じてGNDに接続されています。 V_{CC} が+5Vである時、ロジックレベルスレッショルドはTTL/CMOSコンパチブルです。 V_{CC} が高くなると、このスレッショルドは少し高くなります。 V_{CC} が+12Vに達すると、スレッショルドは約3.1Vになります(これはTTL保証ハイレベルの最小値2.4Vよりは高くなっていますが、CMOS出力とはまだコンパチブルです)。

高周波性能

50 システムにおいては、信号応答は50MHzまで平坦です(「標準動作特性」を参照)。20MHz以上では、オン応答にいくつかの小さなピークが生じますが、これらはレイアウトに強く依存します。高周波動作で問題になるのはスイッチをターンオンする場合ではなく、ターンオフする場合です。オフ状態のスイッチはコンデンサのような動作を示し、高周波をあまり減衰させないまま通過させます。1MHzにおけるオフアイソレーションは50システムで約-68dBですが、周波数が高くなるにつれて悪化します(約20dB/Decade)。又、回路のインピーダンスが高くなるとオフアイソレーションも悪化します。隣接チャネルの減衰は裸のICソケットよりも約3dB大きくなりますが、これは全て容量性カップリングに起因しています。

**$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧
CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ**

MAX4558/MAX4559/MAX4560

試験回路/タイミング図

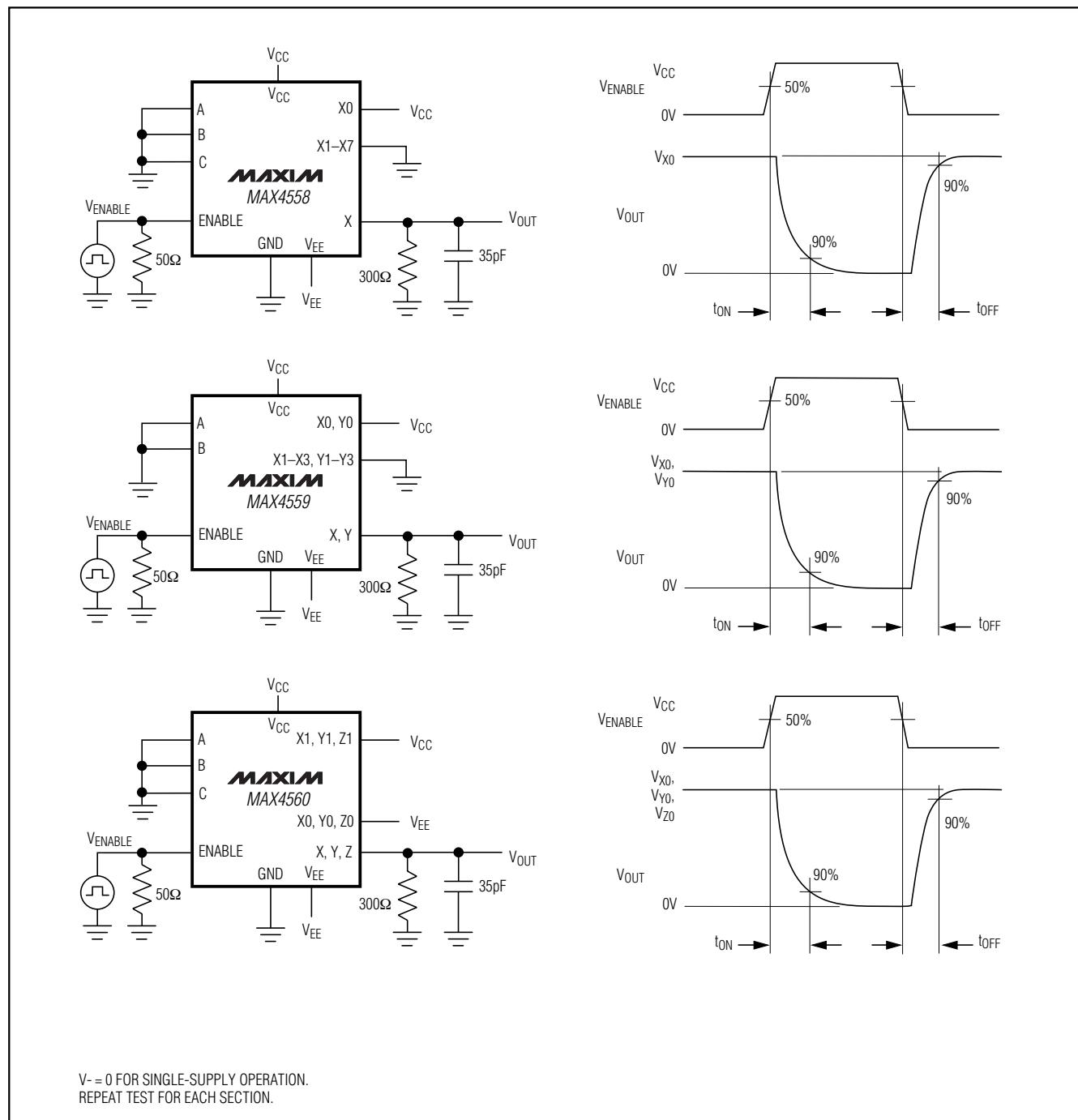


図1. スイッチング時間

±15kV ESD保護付、低電圧 CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ

試験回路/タイミング図(続き)

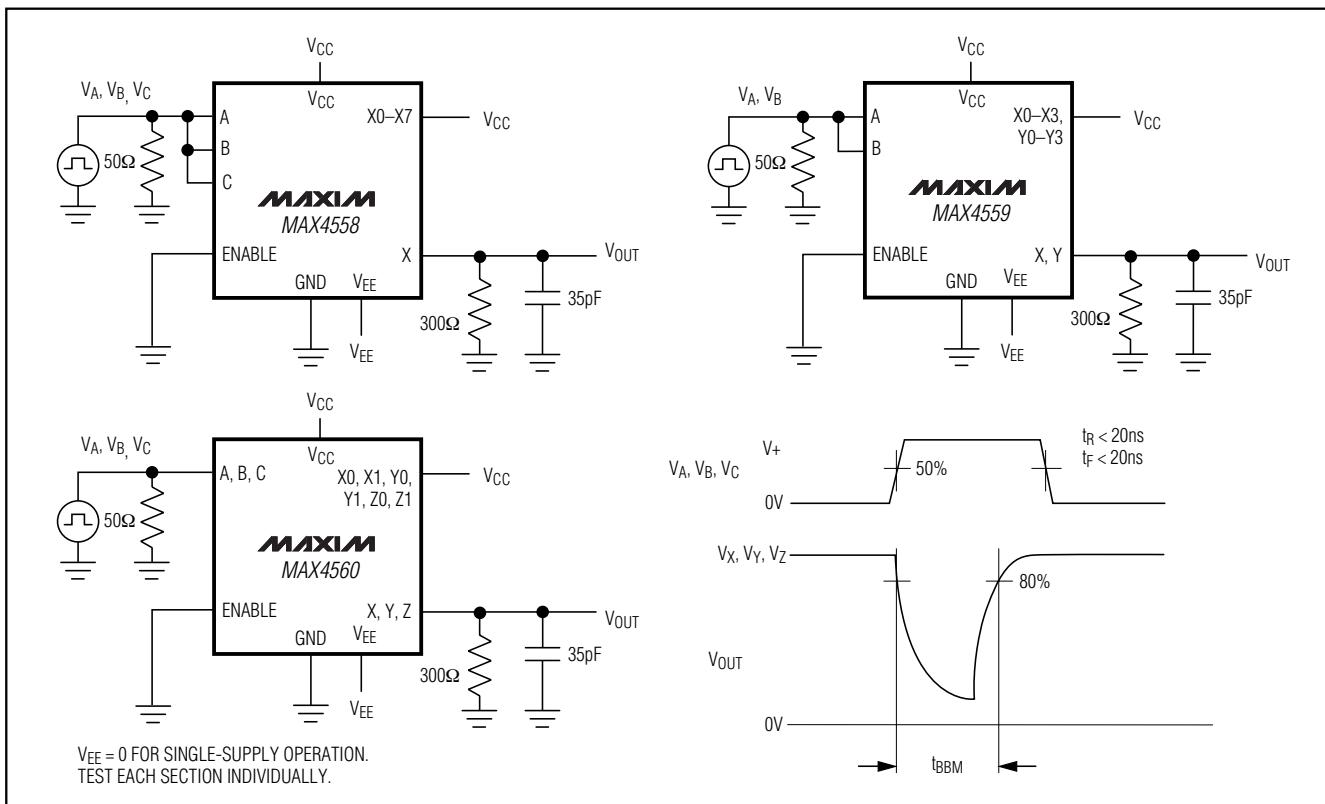


図2. ブレーク・ビフォ・メーク間隔

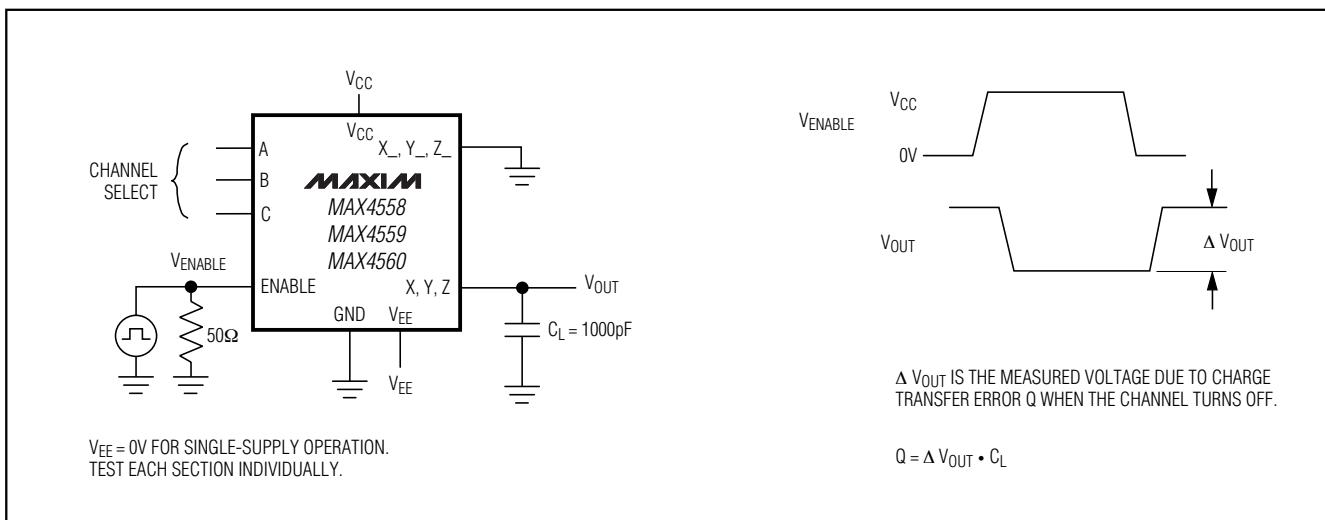


図3. チャージインジェクション

**$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧
CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ**

MAX4558/MAX4559/MAX4560

試験回路/タイミング図(続き)

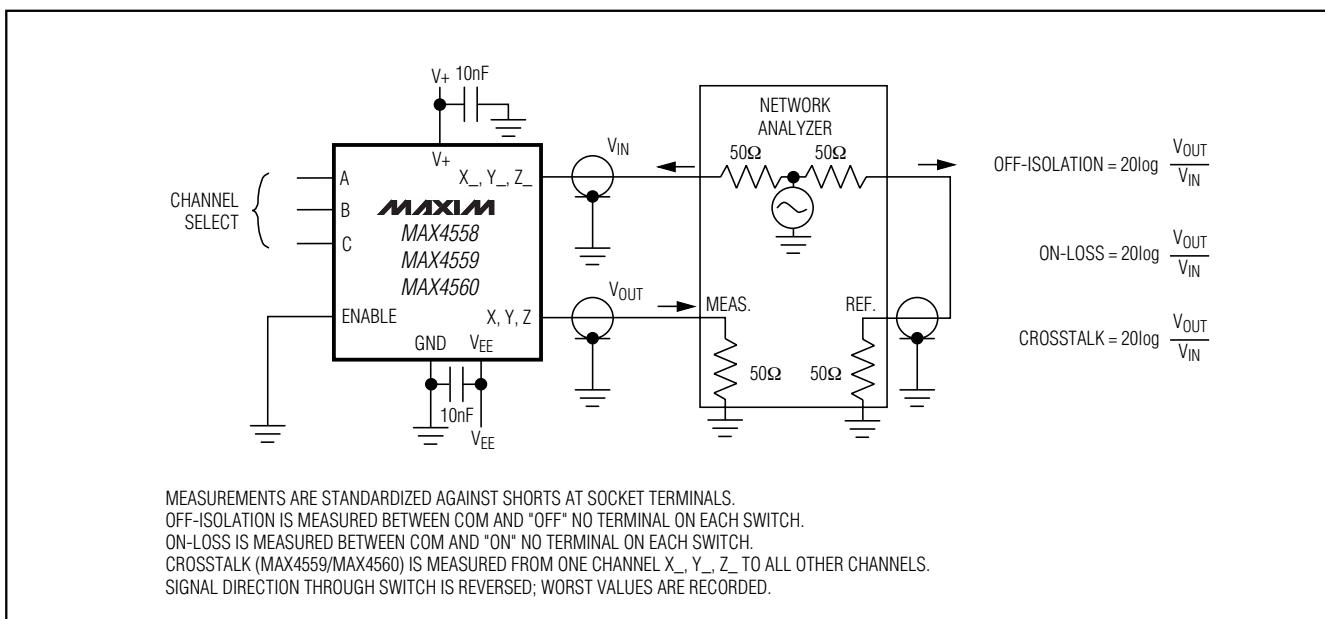


図4. オファアイソレーション/オンチャネル帯域幅及びクロストーク

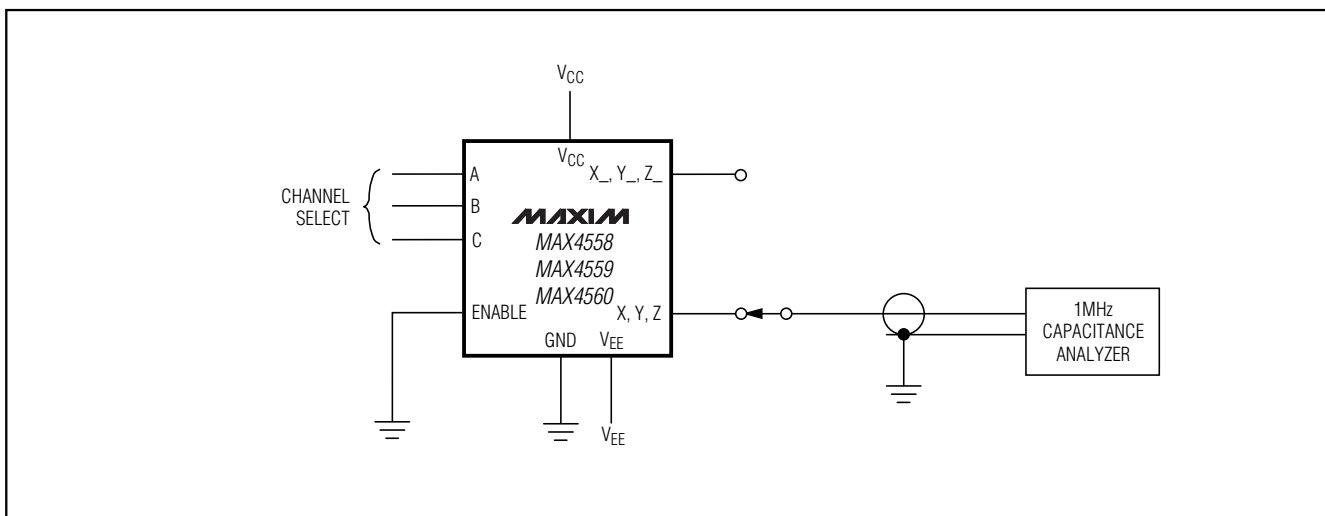


図5. チャネルオフ/オン容量

**$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧
CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ**

試験回路/タイミング図(続き)

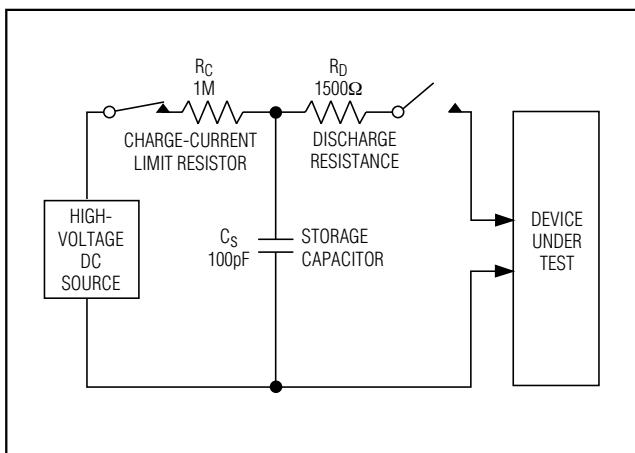


図6. ヒューマンESD試験モデル

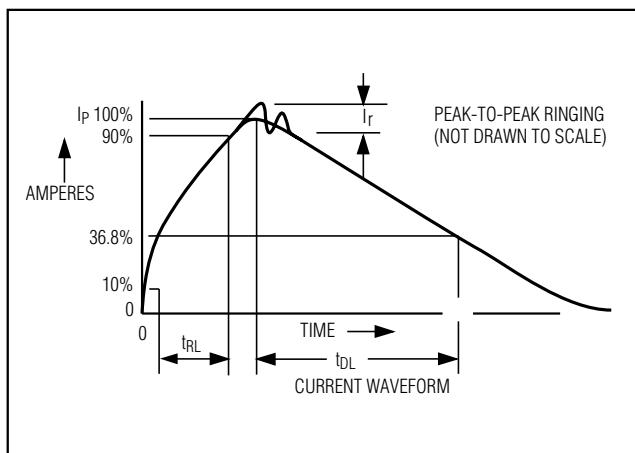


図7. ヒューマンモデルの波形

型番(続き)

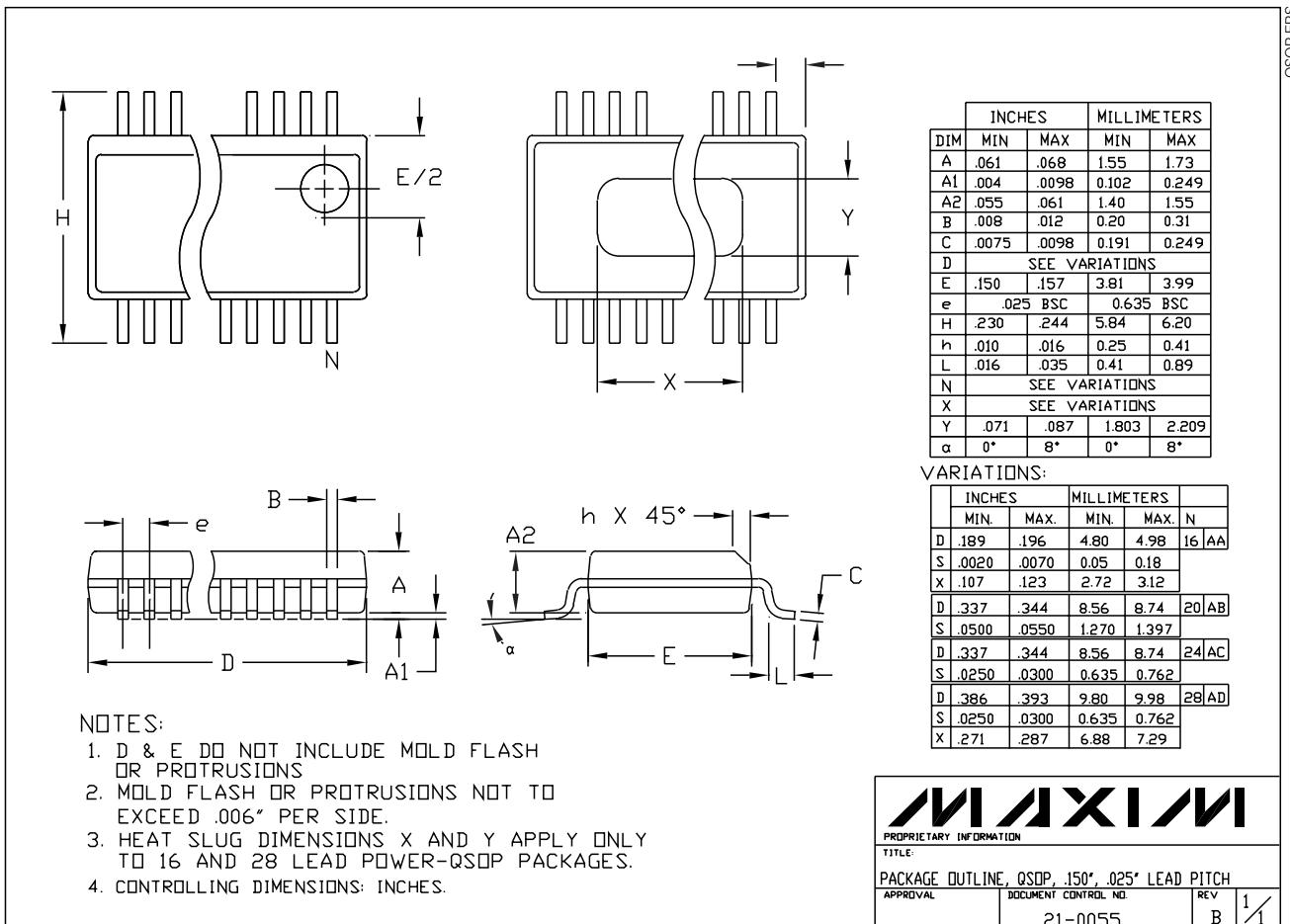
PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE
MAX4558EEE	-40°C to +85°C	16 QSOP
MAX4558ESE	-40°C to +85°C	16 Narrow SO
MAX4558EPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP
MAX4559CEE	0°C to +70°C	16 QSOP
MAX4559CSE	0°C to +70°C	16 Narrow SO
MAX4559CPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX4559EEE	-40°C to +85°C	16 QSOP
MAX4559ESE	-40°C to +85°C	16 Narrow SO
MAX4559EPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP
MAX4560CEE	0°C to +70°C	16 QSOP
MAX4560CSE	0°C to +70°C	16 Narrow SO
MAX4560CPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX4560EEE	-40°C to +85°C	16 QSOP
MAX4560ESE	-40°C to +85°C	16 Narrow SO
MAX4560EPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP

チップ情報

TRANSISTOR COUNT: 221

**$\pm 15kV ESD$ 保護付、低電圧
CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ**

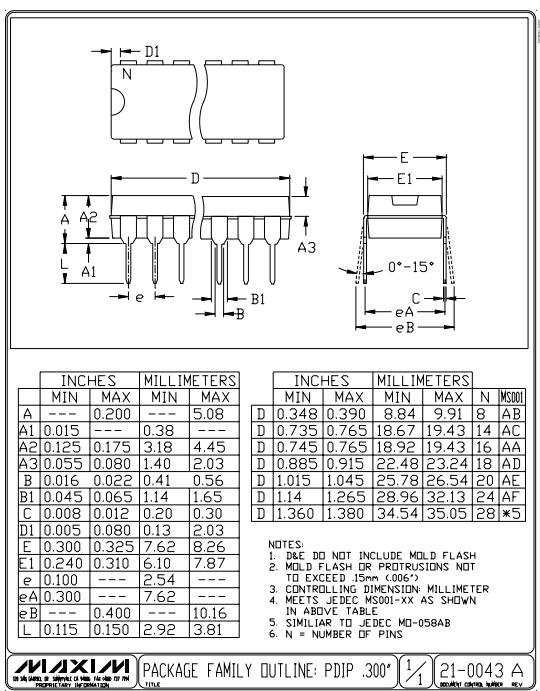
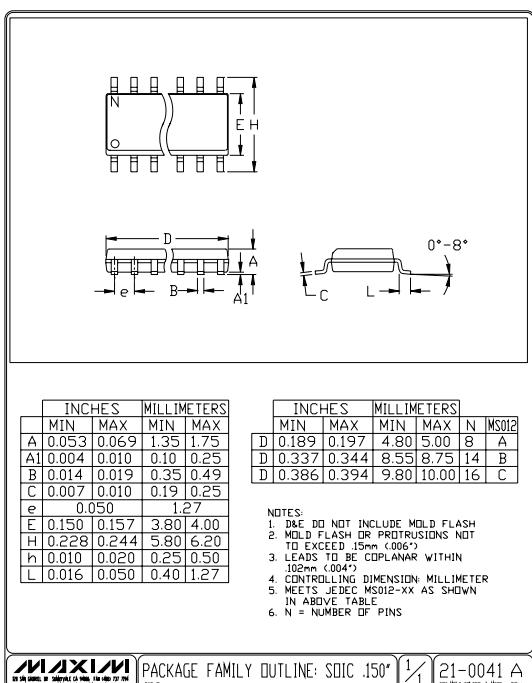
パッケージ



MAX4558/MAX4559/MAX4560

**±15kV ESD保護付、低電圧
CMOSアナログマルチブレクサ/スイッチ**

パッケージ(続き)



マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル)
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については責任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシム社は隨時予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。

16 Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600